Search Notes



Applicat	ion/Con	trol No.

Applicant(s)/Patent under Reexamination

MUKHERJEE ET AL.

10/724,440

Examiner

Art Unit

Adolf Berhane

2838

	SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
323	312			
	313			
	314			
	315			
	316	10/14/2005	AB	

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
1311 311			
		-	
		· -· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	DATE	EXMR
	,	
	1	
	<u> </u>	-
		
		1
		